船舶技術研究所報告 第23巻 第6号 資料(昭和61年11月)

アークによる超高温の発生・計測・利用技術に関する調査 (その3:アークプラズマ計測技術)

佐藤誠四郎*・天田 重庚**・植松 進**・千田 哲也**

Feasibility Studies on Generation-, Measurement-and Application-Techniques of Ultra-high Temperature Fields by Arc-Discharge (Part 3 : Laser Diagnostic Techniques of Arc - Plasma)

By

Seishiro SATO, Shigeyasu AMADA, Susumu UEMATSU and Tetsuya SENDA

Abstract

Recent developments in laser techniques for the diagnostics of partially ionized plasmas such as arc-dischage are reviewed. Since laser measurements may provide excellent temporal and spatial resolution and its possibility of non-intrusive nature, compared to other conventional techniques, it may be said that laser measurements are a new diagnostic tools for plasma. This report presents both methods and applications of interferometry, laser scattering, spectroscopy and laser velocimetry to the determinations of electron temperature, electron densities, species concentrations and flow velocity. The basic principles of these methods are described and their advantages and practical limitations are discussed.

次

E.
1. まえがき
2. 温度,密度計測
2.1 レーザ干渉法
(1) 測定原理および特徴
(2) 現状および展望
i) 測定精度向上
ii) 任意の分布形状の場合60
iii) 低電離プラズマへの適用60
2.2 レーザ散乱法61
(1) 測定原理および特徴61
(2) 適用例および展望62
3. 化学種計測62
3.1 レーザラマン法62

*	機関	動	力	部
---	----	---	---	---

**材料加工部

原稿受付:昭和61年6月30日

3.	2	コヒーレント反ストークスラマン分光法	
		(CARS)	•62
3.	3	レーザ誘起蛍光法(LIF)	•63
3.	4	オブトガルバノ谷光法(OGS)	•64
4.	流退	 悲計測	·64
4.	1	レーザドップラー法	·64
	(1)) 測定原理および特徴・・・・・・	·64
	(2)) 現状および展望	·65
	i	i) 光学系	·65
	i	i) 信号処理技術	•66
	ii	ii) トレーサ粒子	··67
	iv	v) 適用例	··67
4.	2	レーザ2焦点流速計	··67
	(1) 測定原理および特徴	··67
	(2) 適用例および展望	••68
5.	まと	とめ	··68
	参考	考文献	••68

1.まえがき

プラズマ計測の目的は,超高温状態の評価を行いア ークプラズマ及び高周波プラズマなどのプラズマ発生 装置の改良や開発への知見を与えること,関連現象の 基礎的な理解によりプラズマの組成,温度,流速を高 精度に制御する技術を開発し新材料創製のための条件 設定などに用いることであり,プラズマ計測技術の確 立が超高温の発生及び利用技術の一層の発展に重要で あると認識されている。¹⁾

プラズマの計測すべき基礎量として、プラズマ中の 電子、イオン、原子などに直接関係する温度、密度、 原子やイオンの化学種、あるいはこれと密接に関係す る電離度、熱伝導度、流速、拡散係数などがある。プ ラズマ計測には、受動的方法としてプラズマ自体から 放出される光や電子、イオンなどの粒子を用いて測定 するもの、能動的方法として外からレーザ等を照射し その応答をもとに測定する方法があり、後者の方が一

利定法	潮定量	
伝搬法		
干涉法	電子密度、ガス密度	線積分値、分布
ファラディ回転法	電子密度、磁界	線積分值
散 乱法		
トムソン教乱法	電子温度、電子密度、イオン温度	局所值
レーザ講起蛍光法	化学種	局所值、分布
CARS	化学種、ガス温度	局所值
共鳴散乱法	原子密度	局所值
レーザドップラ法	ガス流速、マクロ粒子径	局所值
幕スペクトル法		
線強度(比)	電子温度	線積分值
兼幅・ドップラ幅	イオン温度	慕積分值
線幅・シュタルク幅	電子密度	牟積分值
ドップラシフト	イオン流速	線積分值

表一1 プラズマ計測法

般に測定しうる領域が広く、また空間分解能を良くす ることもできる。プラズマ計測のうちレーザを応用し たもの、従来の分光法によるものなど光学的方法の一 例を表-1に示す。

レーザを応用した計測法の特徴は,非接触でプラズ マ場を乱さないこと,時間,空間分解能が優れている ことであり,従来の手法では成しえなかった計測が可 能となり近年盛んに研究が行なわれている。本報告で は,プラズマ計測として現在脚光を浴びている,ある いは将来有望と考えられるレーザを応用した計測をと りあげ,プラズマの温度,密度,化学種,流速測定の 現状について調査した結果をのべる。

2. 温度, 密度計測

2.1 レーザ干渉法

レーザ干渉法ではプラズマの電子密度の絶対値が得 られるので、プラズマが局所熱平衡(Local Thermodynamic Equilibrium,略称LTE)状態にある場 合には電子密度と共に電子温度を求めることができる。

(1) 測定原理および特徴

プラズマの電子密度の測定は、マイクロ波や光がプ ラズマを通過するときの位相変化を測ることによって 行う。プラズマの電子の屈折率 Ne は周波数 f の電磁 波に対して プラズマ 周波数を f_{p} ,電子密度を n_{e} (cm⁻³)とすると次式で表わされる。²⁾

$$Ne = [1 - (f_p/f)^2]^{1/2}$$
(1)
$$f_p = 0.898 \times 10^{14} \times (n_e)^{1/2}$$
(2)

周波数 f が f_{p} に等しくなったところで $N_{e} = 0$ にな り電磁波は透過できず反射する(カットオフ周波数と いう)。 $f >> f_{p}$ の場合は、電子の屈折率 N_{e} は電磁波 の波長 λ (cm) とすると(1)、(2)式から次式が得られ る。

$$N_e = 1 - 4.49 \times 10^{-14} \cdot n_e \cdot \lambda^2 \tag{3}$$

干渉法ではプラズマの屈折率の変化を光路長の変化 として検出する。プラズマの光路方向の長さを *L*(cm) とすると、干渉フリンジ数の変化として、次式を得る。

$$\Delta (N_e \cdot L) / \lambda = 4.49 \times 10^{-14} \cdot \lambda \cdot n_e \cdot L \tag{4}$$

図-1は(4)式から求めた干渉法による電子密度測定 の波長依存性を表わし、測定対象となるプラズマ温度 の比較的低い領域では長波長ほど検出感度は向上する。 しかしカットオフ周波数の制限などからむやみに長波 長は使用できない。アークプラズマでは、溶射、微粒 子製造などその用途によって異なり、圧力は0.1~1気 圧、電子密度が10¹⁴~10¹⁷ cm⁻³、電子温度が 3,000~20,000Kの範囲にあると考えられる。従って 干渉法の測定精度にもよるが、可視光レーザ(ルビー レーザ0.69 μ m)から赤外レーザ(CO₂レーザ10.6 μ m) など、対象とするプラズマの電子密度の範囲、大きさ によって使用波長を選ぶ必要がある。

58

59



図-1 電磁波波長と検出感度

アークプラズマのように大気圧付近で作動するプラ ズマは、電子のほかイオン、中性ガスの混合体であり それぞれの影響を考慮する必要がある。プラズマの屈 折率 N_{ρ} は各成分の比屈折率 K と粒子密度 n を用い て、次式で与えられる。³⁾

 $N_{p}-1 = K_{n} \cdot n_{n} + K_{e} \cdot n_{e} + K_{i} \cdot n_{i}$ (5) ただし添字 e は電子, i はイオン, n は中性ガスを示 す。また $K_{e} \cdot n_{e} >> K_{i} \cdot n_{i}$ であり(5)式の右辺の第三 項は省略できる。

今プラズマがある場合と無い場合の屈折率の変化を *ΔN*とすると、光路差 *ΔL*は、

$$\Delta L = \int_0^L \Delta N \ d_X \tag{6}$$

ここで x:光路方向の座標,L:プラズマの大きさで ある。

基準状態を大気にとり,空気の密度を no とすれば (5),(6)式からフリンジ移動量(またはフリンジ次数) *ΔS*は,次式となる。

$$\Delta S = (1/\lambda) \int_0^L \{K_n(n_n - n_0) + K_e \; n_e\} d_x \qquad (7)$$

比屈折率 K_n , K_e は波長の関数であるから、中性ガスと電子の密度は二種類の波長 λ_1 , λ_2 を用いる干渉法から測定することができる。

波長 λ_1 , λ_2 に対するフリンジシフトを S_1 , S_2 , 比屈 折率 K を添字 1, 2 で表わすと,

$$S_{1} = (1/\lambda_{1}) \int_{0}^{L} \{K_{n1}(n_{n} - n_{0}) + K_{e1} n_{e}\} dx \qquad (8)$$

$$S_2 = (1/\lambda_2) \int_0^L \{K_{n2}(n_n - n_0) + K_{e2} n_e\} dx \qquad (9)$$

これから,

$$\int_{0}^{L} (n_{n} - n_{0}) d_{X} = \frac{\lambda_{1} K_{e2} S_{1} - \lambda_{2} K_{e1} S_{2}}{K_{n1} K_{e2} - K n_{2} K_{e1}}$$
(10)

$$\int_0^L n_e \, d_X = \frac{\lambda_1 \, K_{n2} \, S_1 - \lambda_2 \, K_{n1} \, S_2}{K_{n2} \, K_{e1} - K_{n1} \, K_{e2}} \qquad (11)$$

プラズマの密度は円筒状の回転対称分布の場合,(10), (11)式を Abel 変換することにより求まり,任意の分布 の場合,多方向からの干渉データを用いるコンピュー タ断層撮影法 (Computed Tomography,略称 CT) の手法から求められる。

干渉計としてマッハツエンダー型,マイケルソン型 があり,これらは主として赤外域に使用され,ホログ ラフィ法は可視域に用いられる。ホログラフィ法の利 点として,①干渉計の光路長など面例な調整が不要な こと,②高精度の光学部品を必要としないこと,③光 学系の配置の自由度が大きいこと,④干渉像の多重記 録が可能でありコンピュータ断層撮影法の適用が容易 であることなどがある。

干渉法の特徴は写真乾板,イメージセンサーなどを 用いて面的な信号の検出ができ,空間の局所値のほか 1ショットで非定常状態の広い範囲の分布が測定でき ることである。

(2) 現状および展望

i)測定精度向上

干渉法によるプラズマの密度測定精度向上には使用 レーザの波長をのばしていく方法,干渉測定に位相変 調して検出するヘテロダイン法などの高精度干渉 法^{4),5)}を用いる方法がある。

マイクロ波などの長波長を用いる際の問題として, 前述のプラズマ周波数によるカットオフ効果による制 限のほか,プラズマの密度勾配によるレーザビームの 屈折によりフリンジシフトの測定が難しくなること, 温度約7000K以下の低電離プラズマでは中性原子・分 子の情報が得られないこと,測定の空間分解能が悪く なることである。⁹⁾従って短波長を用いてフリンジ測 定の精度向上をはかる方が光学系の組み立て,検出器 の取り扱い易さなど利点が多いと考えられる。

位相変調干渉法はフリンジの測定精度を向上するも ので、図-2に示すように、信号光と周波数をずらせ た参照光とのビート信号を光電的に検出し、光の位相 を電気の位相の変換して測定するもので、1/500フリ ンジ程度まで計測できる。赤外線領域ではいくつか適 用例があり、ⁿ可視領域では適用が期待される手法で ある。現在用いられている赤外レーザ源は、CO₂レー ザ(波長10.6µm),水蒸気レーザ(波長28µm),CH₃OH

(435)

レーザ (波長119 μ m), HCN レーザ (波長337 μ m) などがある。

検出器として、Ge-Cu 素子または HgCdTg 素子な どが用いられており、ノイズを小さくするため液体へ リウムまたは液体窒素で冷却する必要がある。また高 出力の CO₂レーザを用い干渉縞を黒いフィルム上に 焼き付けパターンとして測定している例もある。⁸⁾ 可 視光では、ルビーレーザ(0.69 μ m)、Arイオンレーザ

(0.515µm または0.488µm), № レーザ (0.34µm) な どがあり受光には通常の写真フィルムや,ホログラフ ィでは高解像力の乾板やサーモプラスチック乾板など が用いられている。





図-2 位相型レーザ干渉計

ii)任意の分布形状の場合

干渉法ではプラズマの観測視線方向の積分値が得ら れるので、定量測定には視線方向に変化のない二次元 分布や軸対称分布の場合に限定される。軸対称分布か らのずれが小さい場合は非対称 Abel 変換法が試みら れているが、⁹任意の分布形状を用つ場合は前述のコ ンピュータ断層撮影法(CT)が必要である。CTは 多方向の透過データから元の分布などを再構成するも ので,従来得られなかった情報が計算機の利用によっ て入手可能となった。CT法の適用例としてプラズマ 断面の軟X線の放射強度分布の測定が報告されてい る。¹⁰⁾

iii)低電離プラズマへの適用

大気中のアークプラズマの測定には、低電離領域の 中性原子、分子の影響を考慮した測定が必要である。 これには He-Ne レーザ(0.633µm)と CO₂レーザ (10.6µm)の二つのレーザを用い、それぞれ独立に電 子と中性ガス密度を求めた例が報告されている。¹¹⁾ま た図-3、図-4に示すようにルビーレーザと窒素レ ーザの二波長干渉像から各波長に対するフリンジシフ トの差を求め、電子と中性ガスのそれぞれの密度を同 時に測定した例がある。¹²⁾この方法では電子密度が低





図一4 二波長干渉像

60

い場合フリンジの測定精度を高める必要があるが,大 気圧プラズマの有力な測定手法と思われる。

プラズマの温度,密度などの制御を高精度に行うた め、プラズマ計測では局所の代表値計測から多点同時 計測,面的な分布計測さらにはプラズマ場全体の三次 元的な空間分布の計測が要請される機運にある。レー ザ干渉法はもともと面的な分布計測が可能であり、こ れにCT法とホログラフィ法の特徴を用いた三次元空 間分布計測法の開発の可能性がある。

2.2 レーザ散乱法

測定原理および特徴

電磁波の散乱計測の中でプラズマ計測に最も広く用 いられているのがレーザトムソン散乱法である。¹³⁾ プ ラズマにレーザ光を照射すると、主に電子が光の電界 によって加速度を受け光を放出する。この再放出光(散 乱光) はプラズマ状態の情報を持っており、散乱スペ クトルから温度,密度を測定することができる。

図-5はルビーレーザを用いた測定系の一例である。 散乱計測では電磁波の進行方向とは異なる方向への散 乱光を観測するので,透過光を利用するのと異なりプ ラズマの局所値が直接求まることが大きな特徴である。

トムソン散乱光の特性は次式で定義される散乱パラ メータ α の大小により異なる。

$$\alpha = 1/\left(2k_0 \cdot \lambda_d \cdot \sin\theta/2\right) \tag{12}$$

ここに k_0 : レーザの波数, λ_a : プラズマのデバイ長 さ, θ : 散乱角である。

i) a<<1の場合

この場合はデバイ距離に比べ密度の揺らぎの波長が



図一6 散乱スペクトル (a>1)

短いため、電子一つ一つの自由な散乱となりスペクト ルの広がりは電子の熱運動によるドップラー幅を示す。 ルビーレーザを用いた θ =90°散乱の場合ドップラー 幅 $\Delta \lambda$ は次式で与えられる。

 $\Delta \lambda = 3.23(k \cdot T_e)^{1/2}$ (13) ただし k: ボルツマン定数, T_e:電子温度, [k · T_e]: eV 単位, [$\Delta \lambda$]:オングストローム。これから電子温 度 T_eが求まり,また一個の電子のトムソン散乱断面 積がわかっているので散乱された全光子数の絶対値か ら電子密度を求めることができる。



図一5 トムソン散乱法

ii) α≥1の場合

この場合は電子はもはや独立に散乱に寄与できなく なり、集団運動の効果が大きく集団散乱と呼ばれる。 散乱スペクトルは図ー6のようにイオンのドップラー 幅をもった λo を中心としたピークとプラズマ周波数 で決まるサイドピークが表れる。

(437)

(2) 適用例および展望

図-7はルビーレーザを用いた大気中直流アーク放 電で測定した例でa < <1の場合に相当し,±4% (300K)の精度があると報告されている。¹⁴⁾図-8は $CO_2 \nu$ ーザを用い水素アークを測定した例で,¹⁵⁾a >1の場合に相当し, $T_e = T_i = 5eV$ のカーブが実験値 と一致する。このように長波長レーザを用いてイオン などを検出する試みが最近多くなっている。

トムソン散乱は他の分光法に不可避な遷移確率の不 確実さなどの誤差要因が少ないので確度の高い方法と 考えられ、多くのプラズマ研究の分野で用いられよう としている。また時間および空間分解能に優れている が、一回のレーザ発振の間に一点の測定しか得られな いのが難点である。しかし多パルスレーザを用い数箇 所からの散乱光を同時に測定すれば、電子温度の空間 分布や時間変化が求められる可能性がある。

3. 化学種計測

プラズマおよび燃焼計測の分野では,化学種濃度や 温度測定のためレーザを用いた新しい分光学的計測法 が開発されている。プラズマの場合,強力な発光を伴 うのでノイズ除去が大きな問題であるが,レーザ分光 法はプラズマ中で再結合により分子が形成される低電 離領域の化学種計測などに有効と考えられる。本章で は,レーザ分光法のうち,レーザラマン法(Laser Raman Spectroscopy),コヒーレント反ストークスラ マン分光法(Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy,略称CARS),レーザ誘起螢光法(Laser Induced Fluorescence Spectroscopy),オプトガルバノ 分光法(Opto-Galvanic Spectroscopy)について述べ る。

3.1 レーザラマン法

ラマン散乱は非弾性散乱として古くから知られてい るが、散乱断面積が小さく得られる信号が微弱なので、 強力なレーザ光を用いることにより実際の適用が広が った。ラマン散乱は、機器構成およびデータ解析が比 較的簡単で、一つのレーザ波長で多くの化学種が検出 できるのが特徴である。

レーザラマン法の適用例として, Cummings ら¹⁶は 連続発振の Ar イオンレーザ(出力1.1W, 波長488nm) を用いフッ素の回転ラマン信号から温度とフッ素原子 の密度を測定している。また燃焼ガスの計測として高 出力パルスレーザと受光処理の制御によりノイズの多 い輝炎部の温度と濃度分布の計測例が報告されてい







る¹⁷⁾。本手法はSN比が良くプラズマ場への適用が可 能と思われる。

3.2 コヒーレント反ストークスラマン分光法(CARS) プラズマ中の原子, ラジカル等の計測法としてCA RSの有用性が注目されている。CARSは物質と光 の非線形相互作用に基ずく新しいラマン過程であり, 高出力レーザの使用によって観測されるようになった。 図-9はCARS過程のエネルギ順位図である。図で

62

(438)

レーザの角振動数が $\omega_1 - \omega_2 = \omega_R \cos (2\pi \omega_R) + \omega_R \cos (2\pi \omega_R)$ ザを入射させると、対象物質の固有振動数 ω_R の振動 が誘起され、これが第三の入射レーザ $\omega_1 \ge (2\pi \omega_R) + \omega_R$ 起こし ω_3 の誘導出光を出す。このとき $\omega_3 = \omega_1 + \omega_R$ となり ω_3 の光りはラマン効果の反ストークス線に相 当している。

> ω_1 ω_2 ω_3 ω_1

図一9 CARSのエネルギー順位

CARSの特徴として、①通常のマラン散乱に比べ て10⁵~10¹⁰高い信号強度が得られること、②ビーム状 の信号が得られ集光効率が高いこと、③信号の振動数 ω_{3} が励起レーザ光より高いので螢光の影響がないこ となどである。欠点として①一度に一種類の物質しか 検出できないこと、②1%以下の微量成分の検出が難 しいこと、③圧力変化などによるカーススペクトルの 解析が複雑であることなどが挙げられる。

図-10に装置の一例を示す。CARSのプラズマ中 の原子、ラジカル等の適用例として、低圧放電プラズ マ中のシラン (SiH₄) および中性ラジカル SiH₂の測定 がある。¹⁸⁾このほか Moore ら¹⁶⁾によるマイクロ波放電 で生じた塩素基を検出した例がある。

CARS法の問題として,測定精度を上げるための 励起用レーザ出力および周波数の安定化,CARS信 .号に影響する非共鳴成分の除去,SN比を上げるため の共鳴CARSの適用化などがある。CARS法は多 種の成分に適用できる可能性があり、今後アークなど の熱プラズマにとって重要な計測法の一つになると思 われる。



図一10 CARS測定装置

3.3 レーザ誘起螢光法(LIF)

プラズマ中の原子,イオンの二順位間の遷移波長に 同調したレーザ光を入射すると,各順位の占有密度は, 吸収,誘導放出,自然放出過程により変化する。もし レーザ光の強度が十分に強ければ螢光強度はレーザ強 度に依存しなくなり飽和して,螢光強度の測定だけで 原子やイオンの密度を求めることができる。¹⁹LIF の利点として,高い空間,時間分解測定が可能,検出 感度が大きい,濃度の絶対値を求めることができるこ となどがある。しかし,対象原子,分子などの実際の エネルギ順位への励起を行うためのレーザがあるかど うかが実用上の問題となる。またLIFでは高濃度の 場合に励起光の吸収,螢光の再吸収などが生じて一般 には難しく,むしろ微量成分の測定に特徴がある。

プラズマ診断に用いられているLIFの装置例を図 ー11に示す。²⁰⁾ 化学種の測定としてプラズマ中のバリ ウム原子密度²⁰⁾ や,放電電極からのアルミニウム蒸気 濃度の二次元的な分布がイメージインテンシファイヤ, ビジコン等により観測されている²¹⁾。また KrFエキ シマレーザ(波長248nm)を用いた CF₂ラジカルの濃度 測定例¹⁶⁾などが報告されている。検出限界はプラズマ の背景光により決まりこれの除去が必要である。LI Fは検出感度が高く,前述のアルミニウム蒸気の面的 な分布測定の可能性が確かめられており,今後真空紫 外域に大出力レーザの開発が進めば,プラズマ計測法 としてその重要性は大きくなると思われる。

63

64

3.4 オプトガルバノ分光法(0GS)

放電プラズマ内の原子,分子の光学遷移に共鳴する 光を照射するとプラズマの電気的性質(インピーダン ス,電流,電圧)が変化する。この現象を利用して高 感度な化学種が検出される。²²⁾図一12は波長可変レー ザを光源としたOG分光法の実験配置例である。²³⁾ OG分光法は他のレーザ分光法と比べて,①光検出器, 分光器などの独立した信号検出器を必要としないこと, ②ラジカルや寿命の短い中間体などの高感度分光が可 能であること,③光源のスペクトル幅に特に厳しい制 限はないことであり,欠点としてスペクトルの検出方 法が間接的であり,光学遷移の順位占有密度とOG信 号の関係が定量的に理解されていないことである。適 用例としてネオン放電,高周波放電の不安定分子,N₂ の高分解能スペクトルが測定されている。^{16),22)}

4. 流速計測

4.1 レーザドップラー法

(1) 測定原理および特徴

流体中に浮遊させた微粒子にレーザ光を当てると粒 子から散乱される光はドップラー効果により粒子の移 動速度に応じた周波数の変化を生ずる。この周波数の 変化を検出して流体の流速を求めるものがレーザドッ プラー流速計(LDV)である。特徴として、① プ ローブを挿入する必要がないので流れを乱さないこと、 ② 流体の温度,圧力,濃度に無関係であり特別の校正を必要としないこと、③ 流れの方向の検出も可能であることなどの利点があり、従来の測定法では困難な条件での測定が可能となった。²⁴⁾









図-13 差分ドップラー法

(440)

ドップラー周波数の変化の検出には、参照ビーム法、 差分ドップラー法などがあり、一般に受光開口の大き くとれる図-13²⁵⁾の差分ドップラー法がよく使われ る。差分ドップラー法では二つのレーザビームを交差 させ、その交差点を測定点としている。交差部は同図 ー13に示すように各ビームの位相差によって、フリン ジパターンができると考え、その中を粒子が通過する ときに散乱光の強弱が変化するとも説明できる。この 考えから明らかのように差分ドップラー法ではビーム 軸に垂直な方向の速度成分を検出することになる。

(2) 現状および展望

i)光学系

光学系ではビームスプリッタが重要である。図一14 は典型的なスプリッタで二つのビーム距離が等しくと れる。また回転に対して Self-aligning であることも実 用上重要である。さらにスプリッタとレンズ系が正し く測定領域に絞り込むようになっていないとフリンジ がひずみ、ドップラー周波数測定の誤差となる。図一 13のように二つのビームが同じ周波数だとドップラー シフトの正負が分からず、速度方向が検出できない。 図一15は光音響素子により元のレーザ光の周波数をシ フトさせて速度の正負も測定できる装置である。 以上は一次元の速度検出であるが,Arイオンレーザ は多波長で同時発振できるので、例えば波長514.5nm と488.0nmの光をフィルタで分離しそれぞれについ てフリンジを直交させて作ると二次元の速度検出がで きる。これらの方法では多くの光学要素が必要となる ため、その機構と操作が複雑になる。そこでLDV光 学系の複雑さを解消するため光ファイバを用いる方法 が報告されている。²⁶⁾光ファイバを用いると光学系 が簡単になるほか、融通性や遠隔測定も可能となる。







図一15 速度方向検出LDV



a) 光ファイバ入力部



b) 二次元速度ベクトル測定出力部



c) 二点同時測定出力部

図-16 光ファイバ応用LDV

図-16は光ファイバを用いた光学系の一例である。二 次元測定の場合,光ファイバの出口端でファイバの軸 を相対的に回転させるだけで任意の面内の速度測定が 可能である。

三次元測定の場合はビームスプリッタでレーザビー ムの組みをもう一組増すだけでよい。

ii)信号処理技術

ドップラーシフトした信号の形として図-17に示す 三種がある。²⁵⁾(b)はほぼ連続した信号が得られる場 合で、スペクトラムアナライザまたは周波数トラッカ で検出する。前者は速度変動の情報が失われることが 欠点である。トラッカ型では入力信号の周波数に追従 して電圧を出力し、トレーサが十分多い時に使用し易 く多粒子散乱による信号波形のくずれはあまり問題と ならない。(a)の場合はカウンタが用いられる。これは 入力するドップラー信号の周期を処理器内のクロック を用いてカウントし周波数を算出して出力する。使い 難い点は波形のくずれに影響されやすく、信号の質が 悪いとカウントの割合が減少するといわれる。

(c)のように信号が単一光子の入射になるような場合 には光子相関法が用いられる。この原理は相関関数の フーリエ変換はパワースペクトルになっていることを 利用したものである。例えばドップラー信号が周期 t₀ の正弦波であるとすると相関も周期 t₀の正弦波であ り,その周期から流速がわかる。前述の処理方法では なるべく強い散乱光を得る必要があるのに対して,相 関法では使用機器や論理素子の応答の限界からあまり 光強度の大きいときは使えない反面,長時間にわたる 統計平均が得られるので微弱信号から高精度の測定が できる。



66

(442)



図-18 アーク計測LDVシステム

iii)トレーサ粒子

LDVではシードされた粒子からの散乱光を検出し て流速の測定を行うため、使用する粒子に要求される 条件として、① 流れに追従すること、② 光りの散 乱特性が良いこと、③ 高温で安定なこと、④ 観測 窓を汚さないこと、⑤ 装置および人体に悪影響を与 えないことなどである。粒子径がサブミクロン程度の 酸化チタン (TiO₂)、アルミナ (Al₂O₃)等が用いられ ている。²⁴⁾

iv)適用例

アークプラズマ中の流速を測定するときの問題は, アークの体積が小さくシード粒子の注入が難しいこと, 背景光が強力なこと,流速が大きく高周波検出の限界 に近づくことなどである。図一18はアークプラズマ測 定装置の一例である。²⁷⁾出力1.5WのArイオンレー ザを用い,背景光は円盤状のディスクとフィルタで防 いでいる。

LDVは短時間に膨大な信号を扱うため、データを いかに処理するかが一つの課題である。これにはコン ピュータの利用と、流速の測定領域内を正しく通過し たデータか否かを実時間で見極めてコンピュータに転 送するといった処理技術が開発されており、²⁰⁾ 今後適 用すべきものと思われる。また、これまでのLDVは 空間内の一点の速度のみの測定が行なわれていた。し かしアークプラズマ場を明らかにするには、瞬時の空 間分布や近接した領域がどのように関連し、時系列的 に変化しているかを測定する必要がある。このため、 ビーム捜査型LDV²⁰⁾、多点同時測定LDV³⁰⁾、レーザ ドップラーイメージシステム^{31)、32)}による二次元流速 分布の測定が試みられており、今後の発展が期待され る。 4.2 レーザ2 焦点流速計

(1) 測定原理および特徴

レーザ2 焦点流速計(Laser 2 Focus Velocimeter, 略称L2FV)は散乱粒子が二つの光ビームの焦点間 を通過する時間を測定して流速を求める方法であり, その原理を図-19に示す。³³⁾



図—19 L2FV測定原理

L2FV法はつぎの特徴がある。① SN比が高い こと、LDVとの比較では約100倍、② 高速流に対し て有利である、③ 背景散乱光の影響を受けにくい、 ④ 壁面近くでも測定できることなどである。一方欠 点として、① 一対の信号パルスが同一粒子からのパ ルスという保障はないこと、② 流れの方向を決める ため二つのビーム設定角を変える必要があることであ る。しかしこれらは統計的なデータ処理によって解決 される。 68

(2) 適用例および展望

L2FV法の適用例としてVardelle 6^{34} は窒素-水素DCプラズマジェットの速度分布を測定するため、 流速300m/s以下は通常のフリンジ法を用いたLDV により行い、流速300m/s以上の範囲はL2FV法を 用いている。トレーサ粒子は3 μ m程度のアルミナ粒 子を用いており、ノズル出口付近(20mm以内)では プラズマの放射が強く粒子からの散乱光が測れないと している。速度分布の一例を図一20に示す。



図-20 プラズマジェットの速度分布

L2FV法はSN比が高いこと,高速流の測定に有 利であること,プラズマ場の密度勾配によるビーム光 の屈折の障害がLDV法と比べて厳しくないこと,プ ラズマジェットではほぼ速度方向が決まっていること などから,現状でもプラズマの流速測定に十分用いら れる。今後の課題として,アークノズル近傍の流速測 定のためプラズマからの放射光の遮蔽方法,トレーサ 粒子としての螢光物質利用の検討,ビーム焦点の多点 化による測定時間の短縮などがあると思われる。

5.まとめ

本報告では、プラズマ計測法のうちレーザを応用し た測定法をいくつか選んで述べた。レーザ計測法は、 高い時間・空間分解能計測、時系列計測および三次元 空間分布計測が可能なものが多く、取り扱うデータ量 が膨大になる。これを迅速に処理しオンライン表示な どをするため、計測装置と共に計算機処理システムの 導入が望まれる。これは今後計測を基にしたプラズマ パラメータのフィードバック制御などを行うためにも 必要である。また計測法一般として、全てに万能な計 測法はなく異なる測定法は互いに相補的要素を持って いる。従ってプラズマ計測では別方法による重複した 計測が必要と思われる。

現在レーザ計測法はプラズマ診断の全てについて主 力ではない。しかし流れ場の計測にレーザドップラー 流速計が不可欠のものとなったように、時間的,空間 的に変動するプラズマの温度,密度,化学種測定の主 力がレーザを用いたものになることは必至と考えられ る。³⁵⁾

本報告は,昭和59年度科学技術振興調整費「アーク による超高温の発生・計測・利用技術に関する調査」 研究成果報告書のアークプラズマ計測技術の部分をも とにしている。とくに本報告をまとめるにあたって, 電波研究所 巌本巌研究室長には調査におけるご協力 と引用についてご快諾いただきここに感謝の意を表し ます。また「アークによる超高温の発生・計測・利用 技術に関する調査」を行うにあたり,神尾部長(材料 加工部),塚田部長(機関動力部)には種々ご配慮をい ただきました。ここに感謝致します。

参考文献

- 1)科学技術庁研究調整局:「超高温の発生・計測・ 利用技術に関する調査報告書」,(1986)
- R. H. Huddlestone, S. L. Leonald, Edi. : Plasma Diagnostic Techniques, Academic Press, (1965), 431
- 3)赤崎,村岡,:二波長レーザ干渉法を用いた大気中 インパルスアークの研究,電気学会論文誌A,101 -5,(昭和56),255
- 4) 築島,間瀬,:核融合プラズマ診断,月刊フィジクス、3-3、(1982),187
- 5)谷田貝,:光干渉計測法の最近の進歩,精密機械, 51-4,(1985),695
- 6) S. Goto et al, : A 28µm Water Vapor Laser Interferometer For Plasma Diagnostics, Intern. Jour. Infrared and Millimeter Waves, 4-4, (1983), 549
- T. Fukuda et al, A Heterodyne Interferometric Polarimeter With 28µm H₂O Laser For Faraday Rotation Measurement, Intern. Jour. Infrared and Millimeter Waves, 5-7, (1984), 1039
- 8) J. L. Lachambre et al, : Large cross-section TEA-CO₂ interferometer for plasma diagnos-

(444)

tics, Appl. Opt. 21-14, (1982), 2538

- 9) Y. Yasutomo et al, : A New Numerical Method For Asymmetrical Abel Inversion, IEEE Trans. Plasma Science, PS-9, (1981), 18
- Y. Nagayama et al, : Soft X Ray Tomography for the m=2 Magnetic Island Structure in the JIPP T - II Tokamak, Jap. Jour. Appl. Phys., 20-11, (1981), L 779
- 赤崎,村岡,:大気中アークプラズマ電子密度のレ ーザ干渉法による測定,高温学会誌,5-5, (1979),235
- 12) M. Hamamoto et al, : Simultaneous Recording of Two-Wavelength Interferometer Outputs of an Atmospheric Impulse Breakdown Process, Jap. Jour. Appl. Phys., 20-2 (1981), 443
- 13) 関口忠編:現代プラズマ理工学,オーム社,(昭和 58年), P.203
- 14) 逸見ほか3,:大気中DCアークのレーザー散乱 による研究,高温学会誌,10-6,(1984),278
- W. A. Peebles et al, : CO₂ Laser Thomsom Scattering From a Pulsed Hydrogen ARC, IEEE Trans. Plasma Science, PS-6, (1978), 564
- R. A. Gottscho et al, : Optical Techniques in Plasma Diagnostics, Pure and Appl. Chem.,56-2, (1984), 189
- 17) 山岸ほか1,:パルスレーザラマンによる燃焼ガ
 ス計測,第23回燃焼シンポジウム前刷集,(昭和60),7
- 18) N. Hata et al, : Neutral Radical Detection in Silane Glow - Discharge Plasma Using Coherent Anti - Stokes Raman Spectroscopy, Jour. Non - Crystalline Solid, 59/60, (1983), 667
- 19) 近藤ほか2,:レーザ誘起螢光法によるプラズマ 計測,応用物理,53-12,(1984),1042
- 20) 土田,:レーザ誘起螢光法によるプラズマ診断,光
 学,13-3,(1984),228
- 21) R. A. Dougal et al,: Time resolved two dimensional imaging of ground - state species using laser - induced fluorescence, Rev. Sci. Instrum., 54-5, (1983), 572

- 22) 岡崎,: プラズマ粒子の診断一分光的手法を中心 に一, 真空, 28-4, (1985), 193
- 23) 宮崎,:オプトガルバノ分光,応用物理,53-7, (1984),590
- 日本機械学会, RC-56燃焼に関するレーザ計測研 究分科会研究成果報告書,(昭和57),91
- 25) W. H. Stevenson, : Laser Doppler Velocimetry -A Status Report, Proc. IEEE, 70-6, (1982), 652
- 26) N. Nakatani et al, : LDV using polarization preserving optical fiber for simultaneous measurement of two velocity components, Appl. Opt., 23-11, (1984), 1681
- 27) M. R. Barrault et al, : A laser Doppler tech nique for measuring flow velocities in high current arc discharges, Jour. Phys. E, Scientific Instruments, 7, (1974), 663
- 28)前田ほか2,:混相流中の微粒子の粒径,速度および濃度の非接触測定,日本機械学会論文集(B
 編),47-420,(昭和56-8),1563
- 29) G. R. Grant et al, : Two Colour Dual Beam Back - scatter Laser Doppler Velocimeter, Appl. Opt., 12-12, (1973), 2913
- 30) 中谷ほか3,:2 チャンネル光ファイバLDVに よる予混合火炎の測定,第22回燃焼シンポジウム 前刷集,(1984),13
- 31) 柏木, 黒崎, : レーザによる流体計測と情報処理, 日本機械学会誌, 87-1785, (昭和59-4), 341
- 32) T. Yoshimura et al, : Real time measurements of velocity distributions with a laser Doppler imaging system, Appl. Opt., 22-16, (1983), 2448
- 33) 速水,:レーザ2焦点流速計の特徴と回転羽根車 内流れの計測、ターボ機械、11-3,(1983), 164
- 34) A. Vardelle et al, : Measurements of the Plasma and Condensed Particles Parameters in a DC Plasma Jet, IEEE, Trans. Plasma Sci., PS-8, (1980), 417
- 35) 幸田,:レーザーによる火炎計測の進歩,高圧ガ ス,21-6,(1984),299